JP 357045959 A MAR 1952

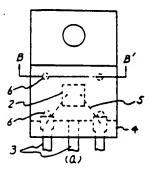
(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

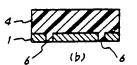
(11) 57-45959 (A) (43) 16.3.1982 (19) JP (21) Appl. No. 55-121513 (22) 2.9.1980 (71) NIPPON DENKI K.K. (72) SHINICHI AKASHI

(51) Int. Cl3. H01L23/28

PURPOSE: To improve the adherence of a resin sealed simiconductor device by forming a hole at a position isolated from the mounting part of a semiconductor element on a heat dissipating plate, covering and filling sealing resin at the hole part.

CONSTITUTION: Holes 6 are formed at four positions suficiently isolated from the mounting part of a semiconductor element 2 on a heat dissipating plate 1, are covered with resin 4, and the resin is also filled in the hole 6. Since the resin is buried even in the holes 6, its adherence is not decreased even at high temperature, and introduction of moisture can be sufficiently prevented.







19 日本国特許庁 (JP)

即特許出願公開

^⑫ 公開特許公報(A)

昭57-45959

⑤Int. Cl.³H 01 L 23/28

識別記号

庁内整理番号 7738-5F 砂公開 昭和57年(1982)3月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

③樹脂封止型半導体装置

②特

願 昭55-121513

②出 願 昭55(1980)9月2日

⑫発 明 者 明石進一

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

邳代 理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

発明の名称
樹脂對止型半導体委量

2 存許請求の範囲

放船板とこの放船板に固着された半導体素子と この半導体素子を包護する對止樹脂とを備えた樹 超對止型半導体袋量において、前記放照板には前 記半導体素子の固着部から離れた位置に穴があけ られ、この穴部分までも前記對止樹脂が低い破さ りかつ穴内に充填されていることを特数とする樹 超對止型半導体袋置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は関係對止型半導体委員、特に放無複が 関組の外に尋出した関照對止型半導体委員に過す るものである。

一般に背配割止型半導体委従においては、外部 環境の影響を受けやすく、気管割止容器を用いた 半導体装置に比べ信頼性が劣るという欠点があった。特に耐退性に対しては、一般に金属からなる放熱板と對止樹脂との密着性が充分でない為に、その境界面からの水の浸入を完全に防止することは難しい。放熱板と對止樹脂との密着性を上げる為に、従来は、(1)放熱板側面に突起をつける。(2)放熱板の樹脂對止される部分にV型綿等の碑を入れる。(3)對止樹脂として金属と密着性の良好なものを使用する。などの対策を実施しているが、いずれも充分な効果は得られていない。

すたわち、第1図(1),(b)に従来の樹脂封止型半 導体接触の一例の平面図とそのA-A,断面図を 示す。図にかいて、矩形の金属製放熱板1の片面 の一方に片容った部分に半導体素子2が固着され、 この固着面側にかいて、半導体案子2はその引出 しリード3と共に対止側脂4により包攬されて外 部界圏域から保護されている。5は素子と引出し リードを接続するポンディンクワイヤである。

しかしながら、このような従来の半導体装置で は、対止判別 4 と放熱複 1 とは単に接触している だけて、いわゆる、喰いつき、がないため、特に 高温では街脂と放熱板との間の熱影視の蓋により 街着性が低下してしまうという欠点があった。

本発明の目的は、上記の欠点を改善するもので、 放熟板と對止樹脂との間の密着性をよくし、よっ て、水分の侵入することなどが防止されて信頼性 の向上された樹脂對止型半導体装置を提供すると とにある。

本発明の樹脂對止型半導体装置は、放熱板とこの放熱板に固着された半導体素子とこの半導体素子を包攬する對止樹脂とを備え、さらに前記放熱板には前配半導体素子の固着部から離れた位置に 穴があけられ、前記封止樹脂はこの穴部分まで獲い被さりかつ穴内に充填されている構成を有する。

つぎに本発明を実施例により説明する。

第2図(a),(b)は本発明の一実施例の平面図かよびそのB-B′断面図である。

第2図(a),(b)において、本発明では、第1図(a)。 (b)に示す従来例と比べて、放無板1には、半導体 素子2の固着部から十分離れた位置の4個所に穴 6 が設けられ、この穴の部分までも対止樹脂(に より低い被さつているが、さらに穴6の中にも充 壊されている。

このように穴もを設け、この穴の中にも対止関 能もが埋め込まれていることにより、放熟板1と 対止樹脂もとの間には、いわゆる、喰いつき、が でき、高盛にかいても密着性の低下はなく、水分 の侵入などが十分防止される。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a),(b)は従来の樹脂對止型半導体装置の 一例の平面図かよび断面図、第2図(a),(b)は本発 明の一実施例の平面図かよび新面図である。

1 …… 放無板、2 …… 半導体素子、3 …… 引出 しリード、4 …… 対止関脂、5 …… ポンデイング ワイヤ、6 ……穴。

代坦人 弁理士 內 原



